

№ 3 ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫС
ХОЛЛ ҚОНДЫРҒЫСЫН ҚОЛДАНЫП ЖАРТЫЛАЙ ӨТКІЗЕТІН
МАТЕРИАЛДАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН АНЫҚТАУ
(Ван-дер-Пау әдісі)

Жұмыс мақсаты: Ван-дер-Пау әдісі бойынша жартылай өткізгіштердің меншікті кедергесін, негізгі заряд тасушылардың концентрациясын және холлдық қозғалғыштығын анықтау.

Жұмыста қолданылатын жабдықтар:

1. Р-348 потенциометр.
2. П36-1 типті тұрақты токтың көзі.
3. MCP-63 кедергілер магазині.
4. М2020 тілді қондырғы.
5. Азықтану көзі УИП-1 (600 В; 0,6 А).
6. Холл датчигі ДХГ-120.

ҚЫСҚАША ТЕОРИЯЛЫҚ КІРІСПЕ

Холл эффектісі

Холл эффектісі үлгіге бір бірімен қылышатың электрлік және магниттік өрістер әсер еткенде холлдық потенциалдардың айырмашылығы деп аталатын жағдайдан пайда болады.

Егер электр өрісі (E) әсерінен пайда болатын қозғалатын заряд тасушының ығысу жылдамдығы (V_d) үлгі бойынша бағытталса, ал магнит индукцияның векторы (B) V_d -ге перпендикуляр болса, онда ол Лоренц қүші әсерінен $F_L = e[V_d \cdot B]$ бастапқы бағытынан қырының біреуіне аудысады. Нәтижесінде үлгінің ішінде көлденең электр өрісі пайда болады. Бұл өріс онымен байланысты Лоренц қүшіне тең болғанша өсе береді. Онда

$$e E_z + e [V_d \cdot B]_z = 0 \quad E_z = V_x \cdot B_y \quad (1)$$

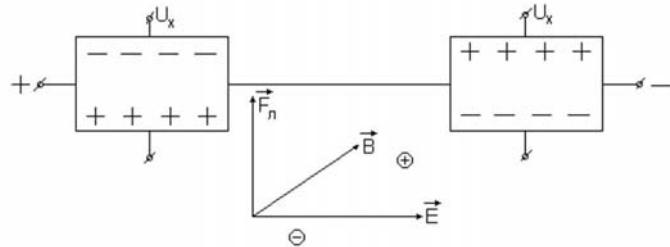
Үлгідегі ток тығыздығы $j_x = e n v_x$ болғандықтан, (1.1.) берілуді мына түрде жазуға болады:

$$E_z = (1/en) j_x \cdot B_y = R [j \cdot B]_z \quad (2)$$

мұнда $R = 1/en$ (3) - Холл коэффициенті.

Лоренц күші әсерінен заряд тасушылар өздерінің таңбаларына тәуелсіз бір бағытқа ауысады. Сондықтан Холлдың электр қозғалуышы күшінің (Э.К.К) полярлығы үлгінін өткізштік типіне тәуелді (1 сур. қараныз).

n- және *p*-тиptі жартылай өткізгіштерде өтетін Холл эффектісі.



1-ші сурет.

Практикада E_z және j_x анықталмайды, ал Холл Э.К.К. және үлгімен өтетін ток J анықталады. Сондықтан (1.2.) формуланы қолайлыш түрде жазуға болады

$$U_x = R (J_x B_x) / d \quad \text{немесе} \quad R = (U_x d) / (J_x B_y), \quad (4)$$

мұнда d - магнит өрісі бағытында алынған үлгінің өлшемі.

Расында келтірілген Холл тұрақтысының элементар қорытындысы дәл емес. Больцманнның кинетикалық тепе-тендігіне негізделіп Холл эффектісін одан дәл қарастырғанда Холл коэффициенті заряд тасушылардың шашырау механизімін r константа арқылы есепке алу керектігін көрсетеді. Онда $R = r/en$. r шамасы холл-фактор деп аталады және былайша анықталады $r = \mu_{n1}/\mu_p$, мұнда μ_{n1} - холдың қозғалыштығы, μ_p - өткізгіштігінің қозғалыштығы. Акустикалық фонондарда шашырау кезінде ковалент кристалдар үшін $r = 3\pi/8$. Қоспа иондарда шашырау кезінде $r = 315\pi/512 = 1,93$, ал бейтарап қоспаларда $r=1$. Арасынан өткізгіштік үшін Холл тұрақтысы жалпы жағдайда тек кана қозғалыштықтардан және екі түрлі заряд тасушылардың концентрацияларынан тәуелді болмайды, онымен бірге магнит өрісінің шамасына тәуелді. Әлсіз өрістер жағдайында, басқаша айтқанда мынадай шартта

$$B \ll \max \{ 1/\mu_e, \mu_p \}. \quad (5)$$

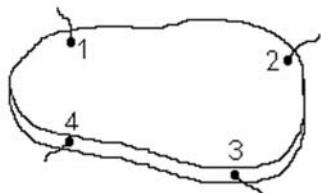
Холл тұрақтысы мына берілумен анықталады

$$R = r/e (\mu_e^2 n_p - \mu_e^2 n_e) / (\mu_p n_p + \mu_e n_e)^2. \quad (6)$$

Ван-дер-Пау әдіси

Ван-дер-Пау жартылай өткізгіштердің меншікті кедергісі мен Холл коэффициентін кез келген контурлы жұқа пластиналарда немесе қабаттарда анықтау әдісін берген. Онда түйіспелер үлгі периметрі бойынша орналыстырылады (2 сурет).

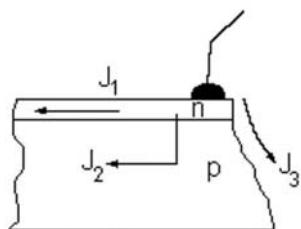
Ван-дер-Пау әдісі бойынша жұқа пластинада түйіспелердің орналасуы



2-ші сурет.

Жиі жағдайда төсеніш-жартылай өткізгішті қабат қос қабатты құрамы болып табылатын үлгілерде өткізіледі. Мұндай жағдайда нақты нәтижелерді алу үшін қабаттың кедергісі төсеніштің кедергесінен өте көп кем болу керек. Егер төсеніш изолятордан немесе компенсацияланған жартылай өткізгіштікten жасалса, ондай жағдайдың орындалуы қыйын емес. Егер де өлшемдер p-n-ауысуы бар үлгілерде өткізілсе, онда p-n-ауысумен өтетін токтың J_2 және беттік токтың J_3 шамаларын (3. сур.) азайтуға тырысқан жөн. Бұл екі токтардың қосындысы өлшенетін токтың J_1 шамасынан 5%-тен аспау керек.

p-n- ауысуы бар холдық үлгідегі токтардың үлестірілуі



3-ші сурет.

Ван-дер-Пау конфигурациясы кезінде қабаттық Холлдың коэффициентін магнит өрісін үлгісінің жазықтығына перпендикуляр қосқанда J_{24} токтың бағытына перпендикуляр V_{13} кедергінің өзгеруімен табылады. R_s коэффициентті мына формуламен есептейді:

$$R_s = 10^8 \cdot (V_x d) / JB . \quad (7)$$

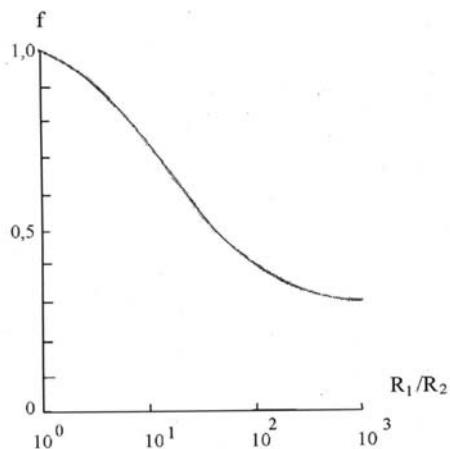
Қабаттық меншікті кедергісі ρ_s симметриялық конфигурация жағдайында басқа екі түйіспенің арасында ток J_{34} болғанда екі көршілес түйіспелердің арасындағы потенциал айырмашылығымен V_{12} табылады

$$\rho_s = (\pi/\ln 2) \cdot (V_{12}/J_{34}) . \quad (8)$$

Егер электрод жүйесі симметриялы болмаса, онда ρ -ны анықтағанда геометриясына түзетуін кіргізу керек. Онда

$$\rho_s = (\pi h / 2 \ln 2) \cdot (R_1 + R_2) f(R_1/R_2), \quad (9)$$

мұнда $R_1 = V_{12}/J_{34}$, $R_2 = V_{14}/J_{23}$, ал $f(R_1/R_2)$ - түзеткіш функция немесе f -фактор (4 сурет). $f(R_1/R_2)$ түзеткіш функцияның графигі



4-ші сурет.

Егер ұлгідегі түйіспелер пластинкалы пышақ тәрізді болып жасалса, және ұлгі қырының бетінің барлық қалындығы пластинаның бет жазығы перпендикуляр қысылып тұрса, (9) формуласы дұрыс болады. Егер де түйіспелер ұлгінің жазық бетінің бір жағынан жасалса, онда олардың формасымен және пластинаның шетінен орналасу қашықтығына тәуелді қателік пайда болады.

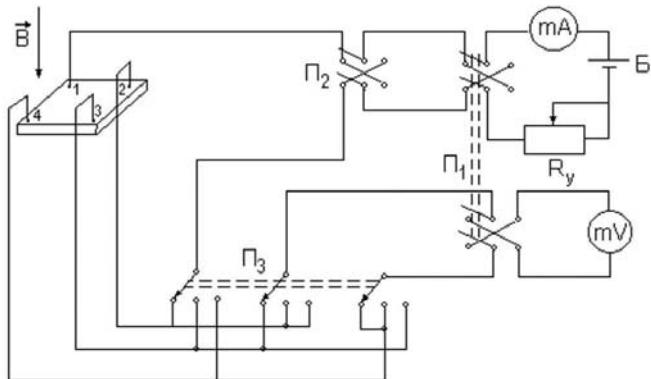
ӨЛШЕУІШ ҚОНДЫРҒЫСЫ ЖӘНЕ ӨЛШЕУ ӘДІСІ

Келтірілген қондырғыда электроөткізгіштік және Холл эффектісінін өлшеуі Ван-дер-Пау әдісі бойынша өткізіледі. Қондырғыда компенсациялық өлшеуіш жартылай автоматталған потенциометрдің Р348 негізінде жиналған сұлбесі қолданылған, және тұрақты магнит өріс және ұлгімен өтетін тұрақты ток қолданылған.

Зерттелетін ұлгі шала изоляцияланған төсеніштегі эпитаксиалды өсірілген жартылай өткізетін қабат болып табылады. Қабаттың бетінде периметр бойынша төрт нүктелі омдық

түйіспелер салынған, олардың көмегімен үлгіні өлшеу сұлбесіне қосады. Өлшеу қондырғысының сұлбесі 5 суретте көлтірілген.

Электроөткізгіштікті және Холл эффектісің анықтайтын схемасы

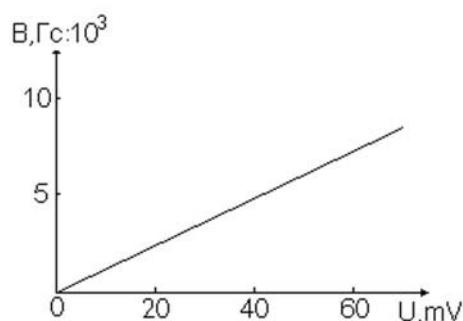


5-ші сурет.

Мұнда Б - П36-1 типті тұрақты токтың көзі, R_y - MCP-63 кедергілер магазині, онын көмегімен үлгімен өтетін токтың шамасы қойылады, токтың шамасы тілді М2020 қондырғымен өлшенеді.

Π_1 ауыстырып қосқыштың көмегімен потенциометрдің қыскыштарындағы керек полярлықты сақтап үлгіден өтетін токтың бағытын өзгертуге болады. Π_2 ауыстырып қосқышпен үлгіден өтетін токтың бағытын өзгертерді, ал Π_3 ауыстырып қосқышпен өлшеу түрін тандауға қолданады. Магнит өрісі В УИП-1 (600 В; 0,6 А) көзден қоректендірілетін электромагниттен пайда болады. Электромагниттің саңылауындағы магнит өрісі В ДХГ-120 Холл датчигімен калибрленген график бойынша (6 сур.) осы қондырғыда өлшенеді.

Холл датчиктің градуирлеу графигі. $I = 12 \text{ mA}$.



6-ші сурет.

Есеп шығарғанда мына формулаларды қолдану қолайлыш:

$$R_s = 10^8 (V_1 h / J B) [\text{cm}^3/\text{Кл}^{-1}] \quad (10)$$

$$\rho_s = [\pi p(V_1 + V_2)] / (2 \ln 2 J) * f(R_1/R_2) \quad [\text{Ом} \cdot \text{см}] \quad (11)$$

$$n = 1/eR_s \quad [\text{см}^{-3}] \quad (12)$$

$$\mu = R_s/\rho_s \quad [\text{см}^2 \cdot \text{В}^{-1} \cdot \text{сек}^{-1}], \quad (13)$$

мұнда V_x , h , J , B - вольтпен, сантиметрмен, ампермен және гаусспен өлшеменген.

ЖҰМЫС ТАПСЫРМАСЫ

1. Өлшеулдерді өткізуден бұрын ток көздерін және Р348 фотокүштейткішті электр желісіне жалғап 30 минуттың ішінде қыздыру керек.
2. Р348 потенциометрдін техникалық жазбасын оқып, инструкция бойынша қондырғыны жұмысқа дайындау керек.
3. Холл ЭКК-шін өлшеу.
4. Жұмыс түрін таңдайтын ауыстырып қосқышты "X" құйіне қою.
5. MCP-63 кедергілер магазинің көмегімен үлгімен өтетін токтын шамасын 1 мА-ге тең қою керек.
6. Потенциометрдін көмегімен магнит өрісінің және үлгімен өтетін токтын екі бағыттағы ЭКК-тін шамаларын өлшеу. Өлшеу нәтижелерін таблицаға кіргізу.
7. Меншікті кедергіні өлшеу.
8. 5- ші пункті бойынша операцияларды жасау.
9. Жұмыс түрлерін ауыстырып қосқышты кезектеп I_1 және I_2 құйге ауыстырып әр жағдайдағы үлгі арқылы токтын екі бағытпен өтетін ЭКК-тін шамаларын өлшеу.
10. 10-13 формулалар бойынша зерттелетін үлгінің параметрлерін есептеу.

ТҮСІНДІРМЕ: барлық өлшемдерді жүргізгенде үлгімен өтетін токтың бастапқы қойылған шамасына тең болуын байқау керек.

Бақылау сұрақтары:

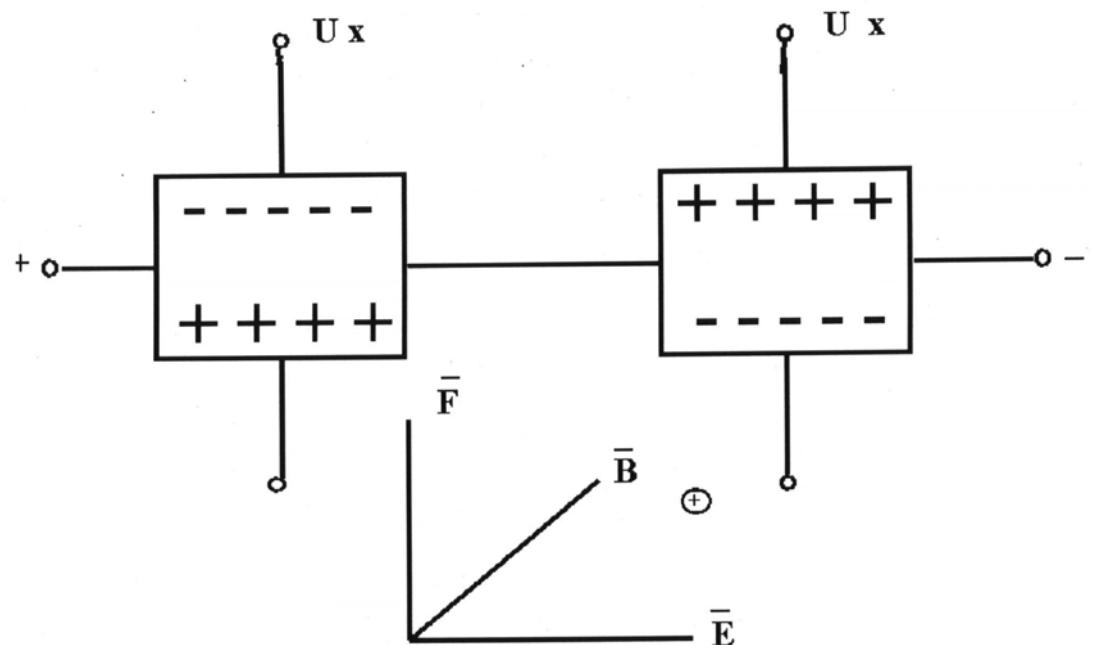
1. Электр және магнит өрісі болған жағдайда заряд тасушылардың қозғалысын сипаттап береніз.
2. Жартылай өткізгіштердегі заряд тасушылардың типтеріне тәуелді Холл құбылышын және ЭКК-тің таңбасын түсіндіріп береніз.
3. Холл эффектісің зерттегендегі қандай физикалық информацияны алуға болады?

4. Жартылай өткізгіштердің қандай физикалық қасиеттері Холлдың ЭҚК-нің шамасына өз ықпалын тигізеді?
5. Холлдың ЭҚК-тік датчиктердің көмегімен магнит өрісінің индукциясын қалай елшеуге болады?
6. Неліктен холлдық электродтардың арасындағы потенциалдар айырмашылығын магнит өрісі қарама-қарсы бағытталған кезде екі рет өткізу керек?

ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР

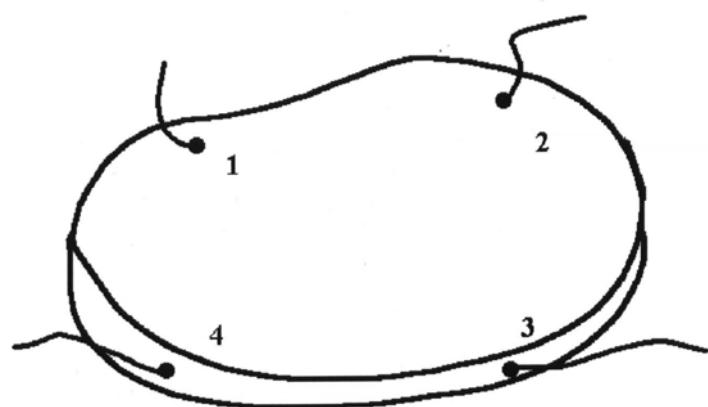
1. Стильбанс Л.С. Физика полупроводников. - М., 1967.
2. Жузе В.П. Техническое применение эффекта Холла, в книге "Полупроводники в науке и технике". - Изд. АН СССР, 1957.
3. Горбачёв В.В., Спицына Л.Г. Физика полупроводников и металлов. - Изд. "Металлургия", 1975.
4. Практикум по полупроводникам и полупроводниковым приборам. - "Высшая школа", 1968.

N- және p-типті жартылай өткізгіштерде өтетін Холл эфектісі.



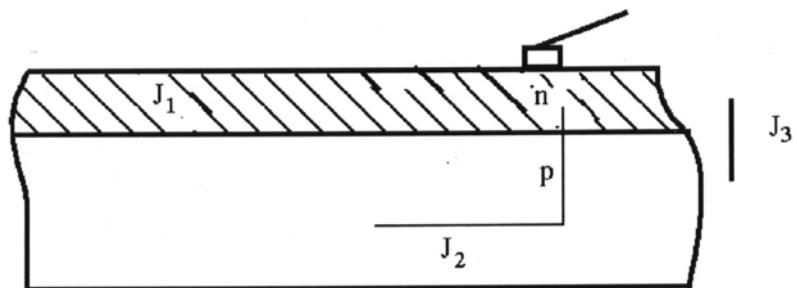
1-ші сурет.

Ван-дер-Пау өдісі бойынша жүқа пластинада түйіспелердің орналасуы



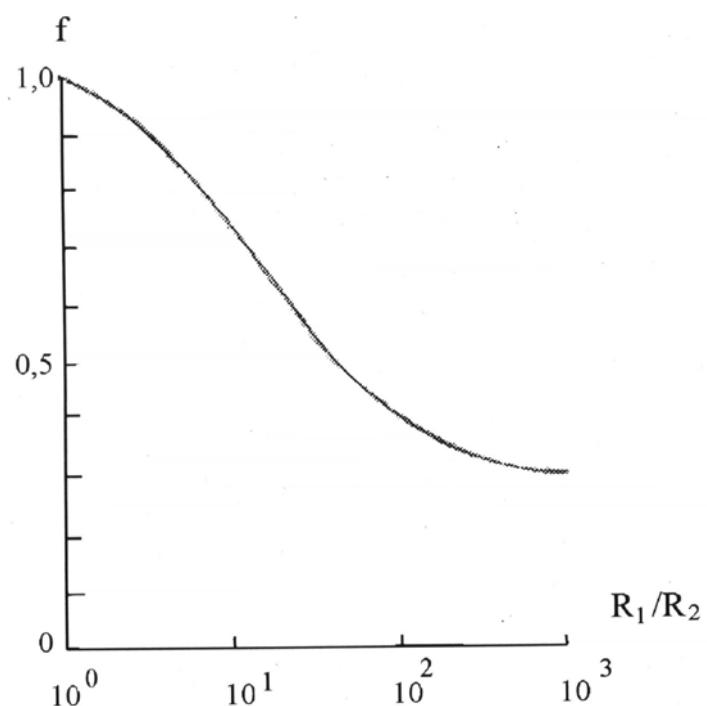
2-ші сурет.

P-n-ауысуы бар холдық үлгідегі токтардың үлестірілуі



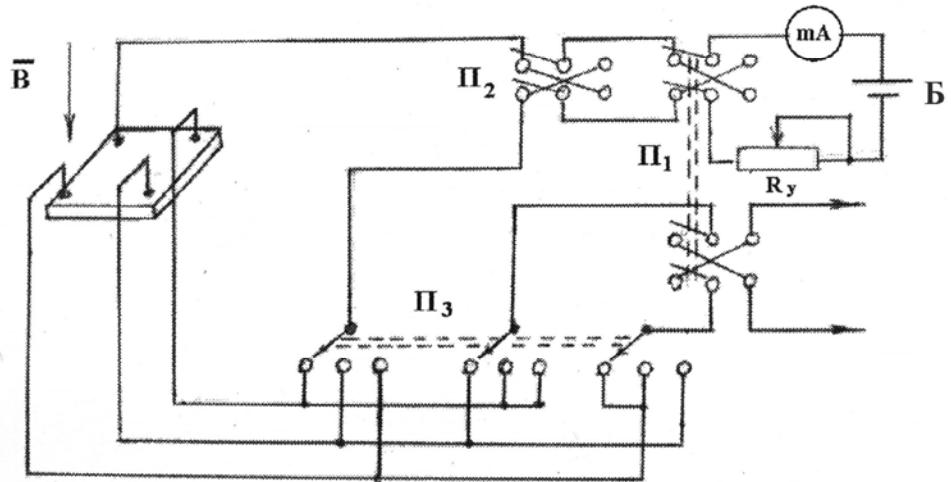
3-ші сурет.

$f(R_1/R_2)$ түзеткіш функцияның графигі



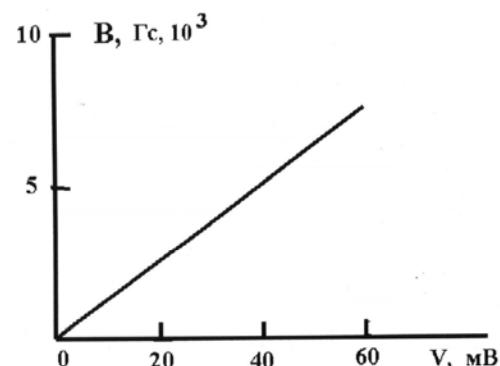
4-ші сурет.

Электроөткізгіштікті және Холл эффектісің анықтайтын схемасы



5-ші сурет.

Холл датчиктің градуирлеу графигі. $J = 12 \text{ mA}$.



6-ші сурет.